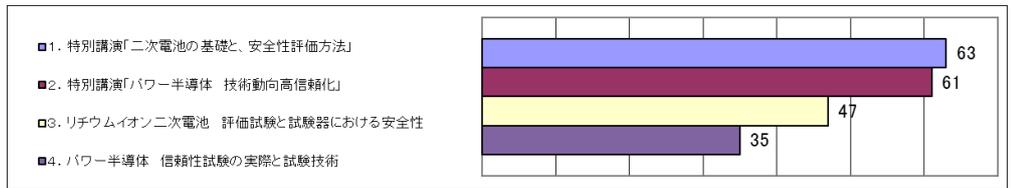


『エスペック信頼性セミナー2012』のご報告

エスペック株式会社は、2012年11月26日(月)、11月27日(火)、12月7日(金)にかけて、大阪・愛知・東京の3会場で信頼性セミナーを開催しました。

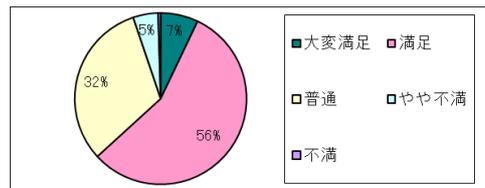
■ご参加状況と満足度

本年度は、昨年の太陽電池に続き、テーマを「エネルギーデバイス」として、弊社総合編集による出版本「エネルギーデバイスの信頼性入門(日刊工業新聞社 2012.11.27 発行)」の出版記念と併せて企画いたしました。講演では出版本の著者らが、リチウムイオン二次電池とパワー半導体に関して、基礎的内容から信頼性と試験方法について解説しました。いずれも日本が強みとするキーデバイスであり、今後の信頼性動向が注目されています。電池やパワー半導体の製造に関わる方々以外にも、自動車、電子機器関連といった幅広い方々のご参加いただいております。



＜講演テーマごとに「参考になる」とご回答いただいた件数比較*＞

*複数回答、東京会場のみ



＜セミナー全体の満足度 全会場合計＞

11/26 大阪会場(味覚糖 UHA 館) 44 名



11/27 愛知会場(刈谷市総合文化センター) 57 名



12/07 東京会場(秋葉原 UDX) 135 名



※東京会場のみ
製品実機展示